(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2004-153160

(P2004-153160A)

(43) 公開日 平成16年5月27日 (2004.5.27)

(51) Int. C1. 7 HO1C 3/00 HO1C 17/00 \mathbf{F} 1 HO1C 3/00 HO1C 17/00 テーマコード (参考) 5E032

Z

審査請求 有 請求項の数 8 OL (全 12 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-318648 (P2002-318648) 平成14年10月31日 (2002.10.31)	(71) 出願人	000116024
	,	_	京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
		(74) 代理人	100086380
		. ,	弁理士 吉田 稔
		(74) 代理人	100103078
			弁理士 田中 達也
		(74) 代理人	100105832
			弁理士 福元 義和
		(74) 代理人	100117167
			弁理士 塩谷 隆嗣
		(74) 代理人	100117178
			弁理士 古澤 寬

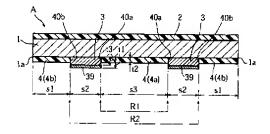
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】チップ抵抗器およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】電極に対するハンダの接触の仕方によって抵抗 値に大きなばらつきが発生するといった不具合を解消し または抑制することが可能なチップ抵抗器を提供する。 【解決手段】チップ状の抵抗体1と、この抵抗体1の片 前に設けられ、かつ互いに離間して並んだ少なくとも一 対の電極3と、を構えているチップ抵抗器Aであって、 一対の電極 3 は、これらが並ぶ方向において抵抗体 1 の 端縁1のから離間している。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】

【請求項1】

チップ状の抵抗体と、この抵抗体の片面に設けられ、かつ互いに離間して並んだ少なくと も一対の電極と、を備えているチップ抵抗器であって、

上記一対の電極は、これらが並ぶ方向において上記抵抗体の端縁から離間していることを 特徴とする、チップ抵抗器。

【請求項2】

上記抵抗体の上記片面に設けられた絶縁層を備えており、かつ上記一対の電極は、上記絶縁層の全体または一部を挟んで離間している、請求項1に記載のチップ抵抗器。

【請求項3】

上記抵抗体の上記片面のうち、上記各電極と上記抵抗体の上記端線との間の領域は、上記絶線層によって覆われている、請求項2に記載のチップ抵抗器。

【請求項4】

上記絶縁層は、厚膜印刷により形成されたものである、請求項2または3に記載のチップ 抵抗器。

【請求項5】

上記抵抗体の上記片面とは反対の面には、電気絶縁性を有するオーパコート層が設けられている、請求項1ないし4のいずれがに記載のチップ抵抗器。

【請求項6】

上記オーパコート層と上記絶縁層とは、同一の材質とされている、請求項5 に記載のチャ 20 ア抵抗器。

【請求項7】

上記各電極の厚みは、上記絶縁層の厚みよりも大きくされている、請求項2ないし6のいずれがに記載のチップ抵抗器。

【請求項8】

抵抗体の材料となるプレートの片面に、絶縁層をパターン形成する工程と、

上記プレートの上記片面のすち、上記絶縁層が形成されていなり領域に、導電層を形成する工程と、

上記プレートをチップ状の複数の抵抗体に分割する工程とを有し、

上記プレートの分割は、上記各抵抗体の片面において上記導電層の一部が上記絶縁層の一部を挟んで互いに離間する一対の電極として形成され、かつこれら一対の電極はこれらが並ぶ方向において上記抵抗体の端縁から離間するように行なうことを特徴とする、チップ抵抗器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本願発明は、チップ抵抗器およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来のチップ抵抗器の一例としては、図りに示すようなものがある(特許文献1参照)。 図示されたチップ抵抗器Bは、金属製のチップ状の抵抗体90の下面に、一対の電極91 が設けられた構成を有している。一対の電極91は、空隙部93を介して離間しており、 抵抗体90の下面のうち、空隙部93を除く全域にわたって比較的広い面積で形成されている。各電極91の下面には、実装時の八ンダ付け性を良くするための手段として、八ン ダ層92が形成されている。

[0003]

このチップ抵抗器Bは、図10に示すような方法により製造される。まず、同図(co)に示すように、抵抗体90および電極91のやれぞれの材料として、2枚の金属板90°・

9 1 ′ を準備し、同図(6)に示すように、金属板90′の下面に金属板91′を重ね合わせて接合する。次いで、同図(c)に示すように、金属板91′の一部を機械加工に

10

30

40

よって切削し、空隙部98を形成する。その後は、同図(d)に示すように、金属板91~の下面にハンダ層92~を形成してから、同図(e)に示すように、金属板90~、91~を切断する。このことにより、チップ抵抗器Bが製造される。

[0004]

【特許文献1】

特開2002-57009号公報(図1)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

上記したチップ抵抗器Bは、一対の電極91が並ぶ方向において各電極91の幅8のが大きなものとなっている。したがって、一対の電極91に測定プロープを接触させて抵抗値を測定する場合において、測定プロープを一対の電極91のそれぞれの内側縁部91のに接触させた場合の抵抗値Rのと、外側縁部916に接触させた場合の抵抗値R6との差も大きくなっていた。このように測定プロープを各電極91のどの部分に接触させるかによって抵抗値が大きく相違したのでは、チップ抵抗器Bを使用する場合に、その使用の仕方により抵抗値に大きなばらつきが発生することとなり、好ましいものではない。

[0006]

より具体的には、たとえばハンダを利用してチップ抵抗器Bを所望箇所に面実装する場合に、上記ハンダが各電極91の下面全域に対して密着するのではなく、たとえば各電極91の内側縁部91の寄り部分のみに偏って接触する場合がある。これとは反対に、上記ハンダが各電極91の下面の外側縁部916寄り部分のみに偏って接触する場合もある。従来においては、このような状態で実装がなされると、抵抗値に大きなばらつきが発生し、チップ抵抗器Bをたとえば10mΩ以下の低抵抗のものとする場合には、上記した抵抗値Rムと抵抗値R6との差が小さいとしても、チップ抵抗器Bの低抵抗値と比較すると、その差の割合は非常に大きくなる。したがって、チップ抵抗器Bの低抵抗化が図られるほど、上記したような不具合は深刻となる。

[0007]

上記不具合を抑制する手段としては、たとえば各電極91の厚みを大きくし、各電極91 自体の電気抵抗を小さくする手段が考えられる。ところが、このような手段によれば、チップ抵抗器Bの全体の厚みが大きくなるのに加え、空隙部93を形成するときの金属板91、の切削量が多くなり、チップ抵抗器Bの製造コストが高価になるといった不具合を招いてします。

[0008]

また、上記従来技術においては、チップ抵抗器Bの製造作業が煩雑であり、その生産性が惡いという不具合もあった。より具体的には、従来においては、空隙部98の形成は、機械加工により行なっている。また、その加工は、一対の電極91間の寸法を精度良く仕上げなければならず、かつ金属板90′の表面が凹状に切削されないように注意する必要もある。このため、上記加工はかなり慎重に行なう必要があり、チップ抵抗器Bの生産性が惡くなっていた。さらに、上記従来技術においては、切削加工を経てチップ抵抗器Bが製造されるために、その切削加工精度に起因する電極間抵抗値の誤差も発生していた。

[0009]

本願発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、電極に対するハンダの接触の仕方によって抵抗値に大きなばらっきが発生するといった不具合を解消しまたは抑制することが可能なチップ抵抗器を提供することをその課題としている。また、本願発明は、そのようなチップ抵抗器を効率良く、かつ適切に製造することが可能なチップ抵抗器の製造方法を提供することを他の課題としている。

[0010]

【発明の開示】

上記課題を解決するため、本願発明では、次の技術的手段を講じている。

[0011]

20

10

30

すなわち、本願発明の第1の側面によって提供されるチップ抵抗器は、チップ状の抵抗体と、この抵抗体の片面に設けられ、かつ互いに離間して並んだ少なくとも一対の電極と、を備えているチップ抵抗器であって、上記一対の電極は、これらが並ぶ方向において上記抵抗体の端縁から離間していることを特徴としている。

[0012]

このような構成によれば、上記一対の電極は、これらが並ぶ方向において上記抵抗体の端縁から離間しているため、その分だけ上記方向における幅が小さいものとなる。したがって、上記一対の電極のそれぞれの内側縁部間の抵抗値と、外側縁部間の抵抗値との差も、小さくなる。その結果、チップ抵抗器を実装する場合に、ハンダが各電極の内側縁部寄りに備って接触したり、あるいは各電極の外側縁部寄りに偏って接触するといった状態になったとしても、上記従来技術とは異なり、抵抗値に大きなばらつきが発生しないようにする、チップ抵抗器を利用して構成される電気回路の仕様に大きな狂いが生じないようにすることが可能となる。

[0013]

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記抵抗体の上記片面に設けられた絶縁層を構えており、かつ上記一対の電極は、上記絶縁層の全体または一部を挟んで離間している。このような構成によれば、上記一対の電極の間隔を上記絶縁層によって規定することができる。より具体的には、上記絶縁層のうち、一対の電極によって挟まれている部分の幅を所定の寸法にすることができる。その一方、上記絶縁層をたとえば後述する厚膜印刷などの手法を用いて形成すれば、その幅を所望の幅に高い寸法精度で仕上げることが可能となる。チップ抵抗器の定格、の間隔を高い寸法精度で所望の寸法に設定することが可能となる。チップ抵抗器の定格抵抗値を所望の目標抵抗値にするには、一対の電極の間隔を所定の正確な寸法に規定することが1つの条件であるが、上記構成によれば、そのような条件を満たすのに好適となる。【0014】

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記抵抗体の上記片面のうち、上記各電福と上記抵抗体の上記端線との間の領域は、上記絶縁層によって覆われている。このような構成によれば、上記絶縁層によって上記各電極の幅を正確な寸法に規定することも可能となる。また、上記抵抗体の上記片面のうち、上記各電極の形成箇所以外の部分を上記絶縁層によって覆うことにより、上記抵抗体の上記片面にハンダなどが直接触れないようにすることもできる。

[0015]

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記絶縁層は、摩膜印刷により形成されたものである。このような構成によれば、上記絶縁層が複雑な形状を有する場合であっても、この絶縁層を寸法精度良く、かつ容易に形成することが可能である。

[0016]

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記抵抗体の上記片面とは反対の面には、電気絶縁性を有するオーパコート層が設けられている。このような構成によれば、上記抵抗体を上記オーパコート層によって保護し、 たとえば上記抵抗体が他の電気部品類などに直接接触してこれらの間に不当な電流が流れるといったことを生じないようにすることができる。

[0017]

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記オーパコート層と上記絶縁層とは、同一の材質とされている。このような構成によれば、上記オーパコート層と上記絶縁層との材料の共通化により、生産コストの低減化を図るのに好適となる。

[0018]

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記各電極の厚みは、上記絶縁層の厚みよりも大きくされている。このような構成によれば、ハンダを用いてチップ抵抗器を所望箇所へ実装するときに上記電極の先端面全体に上記ハンダが付け易くなる。

[0019]

50

20

本願発明の第2の側面によって提供されるチップ抵抗器の製造方法は、抵抗体の材料となるプレートの片面に、絶縁層をパターン形成する工程と、上記プレートの上記片面のうち、上記絶縁層が形成されていない領域に、導電層を形成する工程と、上記プレートをチップ状の複数の抵抗体に分割する工程とを有し、上記プレートの分割は、上記各抵抗体の片面において上記導電層の一部が上記絶縁層の一部を挟んで互いに離間する一対の電極として形成され、かつこれら一対の電極はこれらが並ぶ方向において上記抵抗体の端縁がら離間するように行なうことを特徴としている。

[0020]

[0021]

このような構成によれば、本願発明の第1の側面によって提供されるチップ抵抗器を効率 良く、かつ適切に製造することができる。

10

本願発明の好ましい実施の形態においては、上記プレートの分割は、打ち抜きにより行なす。打ち抜き(プランキング: b | anking) によれば、打ち抜かれた製品と打ち抜き用の型との寸法差が小さく、製品の寸法誤差を小さくすることが可能である。したがって、上記構成によれば、上記抵抗体を高い寸法精度で所望のサイズに仕上げるのに好適となる。また、打ち抜きは、作業性良く行なうことが可能であり、チップ抵抗器の生産性を高めるのにより好ましい。

[0022]

本願発明のその他の特徴および利点については、以下に行う発明の実施の形態の説明から、より明らかになるであろう。

20

[0023]

【発明の実施の形態】

以下、本願発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。

[0024]

図1~図3は、本願発明に係るチップ抵抗器の一例を示している。図1 および図2によく表われているように、本実施形態のチップ抵抗器Aは、抵抗体1、オーパコート層2、一対の電極3、および絶縁層4を具備している。

[0025]

抵抗体1は、各部の厚みが一定の矩形チップ状であり、金属製である。その具体的な材質としては、Cu-Mn系合金、Ni-Cu系合金、Ni-Ch系合金などが挙げられるが、これらに限定されるものではなく、チップ抵抗器Aのサイズや目標抵抗値に見合った抵抗率をもつものを適宜選択すればよい。あまり現実的ではないが、抵抗体1を非金属製とすることも可能である。

30

[0026]

オーパコート層2は、抵抗体1の表面10のの全体を覆すように設けられており、電気絶縁性を有している。このオーパコート層2は、厚膜印刷により形成されたものであり、たとえばエポキシ樹脂系の樹脂膜である。

[0027]

絶縁層4は、抵抗体1の裏面10 b に計8箇所形成されており、抵抗体1の幅方向(図1 および図2の左右の幅方向)中間部に形成された第1の領域4cと、抵抗体1の幅方向両端部に形成された一対の第2の領域4bとがある。この絶縁層4は、オーバコート層2と同一の材質であり、またオーバコート層2と同様に厚膜印刷により形成された樹脂製の膜である。

[0028]

一対の電極 3 は、抵抗体 1 の裏面 1 0 もに設けられており、後述するように、たとえば抵抗体 1 に銅メッキを施すことにより形成されたものである。これら一対の電極 3 は、絶縁 層 4 の第 1 の領域 4 のを挟んで抵抗体 1 の上記幅方向において互いに離間しているとともに、第 1 および第 2 の領域 4 の、 4 も間に挟まれている。したがって、各電極 3 は、抵抗体 1 の上記幅方向において抵抗体 1 の端縁 1 のから第 2 の領域 4 もの幅 5 1 だけ離間しており、その分だけ各電極 3 の幅 5 2 の縮小化が図られた構造となっている。

50

[0029]

各電極 3 は、絶縁 層 4 の 第 1 の 領域 4 a の 幅 方向 の 端 面 4 0 a と の 間 に 隙 間 が 生 し な い よ う に 端 面 4 0 a に 接 し て い る。 こ の こ と に よ り 、 一 対 の 電極 3 間 の 寸 法 ら 3 は 、 絶縁 層 4 に よ っ て 正確 に 規定 さ れ て い る。 す な わ ち 、 一 対 の 電極 3 間 の 寸 法 ら 3 は 、 第 1 の 領域 4 a の 幅 2 同 一 の 寸 法 と な っ て い る。 各 電極 3 の 下 面 に は 、 八 ン ダ 付 け 性 を 良 好 に す る た め の ハ ン ダ 層 3 9 が 形成 さ れ て い る。

[0030]

図1 および図2 においては、電極3 やハンダ層3 9 の端部を概略的に示しているが、これら電極3 やハンダ層3 9 はメッキにより形成されているために、実際には、図3 に示すように、それらの一部分は絶縁層4 上にオーパラップしている。ただし、このオーパラップしている部分自体は、抵抗体1 の裏面1 0 6 に直接接触している訳ではないため、抵抗体1 の電極間抵抗値に誤差を生せさせる要因にはならない。したがって、上記オーパラップの幅は比較的大きくなっていてもがまわない。また、電極3 は絶縁層4 の第2 の領域4 6 の端面4 0 6 に対しても隙間が生せないように接している。したがって、電極3 の幅5 2 も絶縁層4 によって正確に規定された構成となっている。

[0031]

各電極 3 と各ハンダ層 3 9 とをトータルした厚み 七 1 は、絶縁層 4 の厚み 七 2 よりも大きくされており、各八ンダ層 3 9 は、絶縁層 4 の下面よりも下方に突出した構造となっている。本実施形態においては、各電極 3 の単独の厚み 七 3 についても、絶縁層 4 の厚み 七 2 よりも大きくされている。

[0032]

上記各部の厚みの一例を挙げると、オーバコート層とおよび絶縁層4がそれぞれ20μm程度、各電極8が80μm程度、各八ンダ層89か5μm程度である。抵抗体1については、その厚みが0.1mm~1mm程度、縦および横の寸法はそれぞれ2mm~7mm程度である。ただし、この抵抗体1のサイズについては、目標抵抗値の大きさに応じて種々に変更されることは言うまでもない。また、このチップ抵抗器Aは、0.5m Ω ~50m Ω 2程度の低抵抗のものとして構成されている。

[0033]

次に、上記したチップ抵抗器Aの製造方法の一例について、図4~図 6 を参照して説明する。

[0034]

まず、図4(の)に示すように、抵抗体1の材料となる金属製のプレート1Aを準備する。このプレート1Aは、抵抗体1を複数個取り可能な機構のサイズを有するものであり、全体にわたって厚みの均一化が図られたものである。同図(b)に示すように、このプレート1Aの上向きの片面10のの全体または略全体には、オーバコート層2Aを形成する。このオーバコート層2Aは、このオーバコート層2Aの材料となる樹脂をベタ塗り状に厚膜印刷することによって形成する。このオーバコート層2Aの形成後には、このオーバコート層2Aに標印を施す工程を行なってもかまわない。

[0035]

次いで、同図(こ)に示すように、プレート1Aを表裏反転させてから、プレート1Aの上向きとなった面106に、複数の絶縁層4Aをストライプ状に並べるように形成する。これら複数の絶縁層4Aの形成は、オーパコート層2の形成に用いたのと同一の樹脂および装置を用いて厚膜印刷により行なう。このようにすれば、複数種類の材料や装置を用いる場合と比較すると、チップ抵抗器Aの製造コストを削減するのに好ましい。上記厚膜印刷の手法によれば、各絶縁層4Aの幅などを所定の寸法に正確に仕上げることができる。【0036】

プレート1Aの面106のうち、複数の絶縁層4Aとうしの間の領域には、図5(d)に示すように、導電層8Aおよびハンダ層89Aを順次形成する。導電層8Aの形成は、たとえば鋼をメッキすることにより行なう。このメッキ処理によれば、導電層8Aと絶縁層4Aとの間に隙間を生じさせないようにして、隣り合う絶縁層4A間の領域に導電層8A

10

20

30

40

10

20

40

50

を均一に形成することが可能である。八ンダ層39Aの形成もメッキ処理によって行なす

[0087]

その後は、図5 (e) に示すように、プレート1Aに打ち抜き加工 (プランキング) を繰り返して施し、プレート1Aを複数のチップ状の抵抗体1に分割していく (同図において、クロスハッチングを入れた部分は、絶縁層4、4Aに相当する部分である。以降の図面についても同様である)。このような打ち抜き作業を繰り返して行う場合、好ましくは1つの打ち抜き用型 (図示略)を繰り返して使用する。

[0038]

上記打ち抜き作業においては、互いに隣り合う2つの導電層8Aおよび八ンダ層89Aの七れでれの一部と、これらの間に挟まれた1つの絶縁層4Aの一部と、これらの両脇に位置する2つの絶縁層4Aのそれでれの一部とが、抵抗体1の片面上に残存するようにプレート1Aを打ち抜く。この打ち抜きにより、2つの導電層8Aのそれでれの一部は、図1および図2に示したチップ抵抗器Aにおける一対の電極8となり、絶縁層4Aの一部分は、絶縁層4の第1および第2の領域40、46となる。このようなことにより、プレート1Aから複数のチップ抵抗器Aを適切に複数個取りすることができる。図5(e)においては、打ち抜き領域を仮想線で示しているが、同図のように、プレート1Aの打ち抜きは、複数の打ち抜き領域が過当な間隔54を隔ててマトリクス状に並んでいくように進めればよい。

[0039]

上記したように、プレート1Aを複数の抵抗体1に分割する手段として打ち抜き手段を採用すれば、抵抗体1の難機の寸法を殆ど誤差の無い正確な寸法に仕上げることができる。また、上記打ち抜き作業を1つの打ち抜き用型を繰り返して用いて行なえば、複数の打ち抜き用型を交互に用いる場合とは異なり、複数の打ち抜き用型の寸法のパラツキに起因する複数のチップ抵抗器間に寸法のパラツキが生じることも無い。

[0040]

本実施形態のチップ抵抗器Aは、所望の実装対象物に対し、たとえばハンダリフローの手法を用いて面実装される。ハンダ層39は、絶縁層4の下面よりも下方に突出しているために、面実装時のハンダ付けを適切に行なうことができる。とくに、各電極3の厚みも3が絶縁層4の厚みも2よりも大きくされてあり、各電極3自体が絶縁層4よりも下方に突出しているために、各電極3へのハンダ付けをより適切に行なわせることができる。抵抗体1の上面全体はオーバコート層2によって覆われているために、この抵抗体1と他の部材や機器との間に不当な電気導通が生じることも防止される。

[0041]

各電極8は、既述したとおり、抵抗体1の上記幅方向において抵抗体1の端縁1のから適当な寸法51だけ離間しており、各電極8の幅52は、たとえば各電極8を抵抗体1の端縁1のように形成した場合よりも狭くなる。このように各電極8の幅s2を狭くすると、一対の電極8のやれぞれの内側縁部間の抵抗値R1と、外側縁部間の抵抗値R1と、外側縁部間の抵抗値R1と、外側縁部間の抵抗値R1と、外側縁部間の抵抗値R1と、外側縁部間の抵抗値R1と、外側縁部間の抵抗値R1をがあるに偏って接触のでは、たとえばハンゲが一対の電極8の内側縁部寄りの部分に偏って接触するような事が発生しても、抵抗値に大きな差が生じないようにすることができる。本実施形態によりないようにでも、抵抗値に大きな差が生じないようにすることができる。本実施形態によりで、上記した抵抗値R1、R2の差を小さくする手段として、各電極3の厚みを大きには、上記した抵抗値R1、R2の差を小さくする手段として、各電極3の厚みをでよるの電気抵抗を下げる必要はない。したがって、そのような観点から各電極3の厚みを大きくする必要が無い分だけ、チップ抵抗器A全体の薄型化を図るのにも好ましいものとなる。

[0042]

電極 8 の幅に起因する抵抗値の誤差を考えないとすると、チップ抵抗器 A の電極間抵抗は、抵抗体 1 の抵抗率、一対の電極 8 間の寸法 5 8、および抵抗体 1 のサイズにより決定される。一方、このチップ抵抗器 A においては、既述したように、抵抗体 1 の縦横の寸法は

10

20

30

50

、打ち抜き加工によって所望の寸法に高い精度に仕上げることが可能であるとともに、抵抗体1の厚みについては、プレート1Aの段階から正確に仕上げることができる。一対の電極3間の寸法53は、絶縁層4の第1の領域4のの幅と一致しているが、この第1の領域4のの幅は厚膜印刷によってかなり高い寸法精度で形成することが可能であるから、上記寸法53も高い精度で所望の値に仕上げられる。このように、抵抗体1のサイズおよび一対の電極3間の寸法51が所望の値に高い精度に仕上げられると、目標抵抗値に対するチップ抵抗器Aの実際の電極間抵抗の誤差が非常に小さくなる。その結果、このチップ抵抗器Aにおいては、その製造後に抵抗値調整用のトリミングを行なう必要を無くすことも可能となる。

[0048]

図6~図8は、本願発明に係るチップ抵抗器の他の実施形態を示している。これらの図において、上記実施形態と同一または類似の要素には、同一の符号を付している。

[0044]

図6(の)、(も)に示すチップ抵抗器Aのは、抵抗体1の裏面に4つの電極3(8の、86)が形成されている。これらのうち、2つの電極8のは対をなしており、これらが並ぶ方向(同図左右方向)において抵抗体1の端縁1のから適当な距離だけ離間している。同様に、2つの電極36も対をなしており、端縁1のから適当な距離だけ離間している。このチップ抵抗器Aのを製造するには、プレート1Aの片面に形成する絶縁層4Aを、同図(c)に示すような形状とし、同図の仮想線で示す箇所においてプレート1Aを切断すればよい。プレート1Aをチップ状の複数の抵抗体1に分断する手段としては、打ち抜きに代えて、たとえばシャー(せん断機)やロータリ式カッターを用いるなどの切断手段を用いることもできる。

[0045]

このようなチップ抵抗器Aのにおいては、4つの電極3を有しているために、たとえば次のような使用が可能となる。すなわち、4つの電極3(8の、8b)のうち、一対の電極3(8の、8b)のうち、一対の電極3(8の、8b)のうち、一対の電極3 もを電圧用電極として用いるとともに、他の一対の電極3 もを電圧用電極として用いるとともに、他の一対の電極3 もには上記電気に上記電気は、一対の電流用電極3 もには上記電気は、一対の電流のについては上記電気は、電気は大きでは、1 に対ける電圧を上記電圧計を利用して測定し、かっこの測定値をオームの抵抗値は既知であるため、この変化を1 により、抵抗体1 に流れる電流の値を正確に知ることができる。4つの電極3 (3の、3 b)の配置は対称であるが5、チップ抵抗器Aのを1 80°回転ではあてはのることにより、便利である。むろん、各電極3 は、抵抗体1 の端縁1 のから離極していることによりその幅5 6 が小さくされているために、実装の仕方により抵抗値に大きなばらつきが生じないようにすることができる。

[0046]

図 7 および図 8 に示すチップ抵抗器 A b 、 A c は、 4 つの 電極を設ける場合の他の例である。これらのチップ抵抗器 A b 、 A c は、 11 ずれも 2 つの電極 8 c どうし、 および 2 つの電極 8 d どうしが されがれ対をなしており、 かっ電極 8 c と電極 8 d とは、 互 11 に形状および サイスが相違したものとなって11 る。また、 電極 8 c は、 抵抗体 1 の端縁 1 のから適当な寸法 5 7 だけ離間して11 るのに対し、 電極 8 d は、 端縁 1 の から離間して11 な 11 構成とされて11 る。これらのチップ抵抗器 A b 、 A c を製造するには、 プレート 1 A 上に形成する絶縁層 4 A を 、 たとえば図 7 (c) および図 8 (c) に示すような形状とし、 かっされらの図の仮想線で示す箇所においてプレート 1 A を切断すればよい。

[0047]

これらのチップ抵抗器Ab. Acにおいては、細幅とされている一対の電極8cを電圧用電極として用い、かっせれらよりも幅広な一対の電極8dを電流用電極として用いる。電圧用電極は、電圧降下量を正確に測定するのに利用されるものであるから、細幅とされた一対の電極8cを電圧用電極とすれば、正確な電圧降下量を求めることが可能となる。このように、本願発明においては、4つの電極を設けた場合に、それらのうちの一対の電極

のみが抵抗体の端線がら離間した構成とされていてもかまわなり。

[0048]

本願発明は、上述した実施形態の内容に限定されない。本願発明に係るチップ抵抗器の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。同様に、本願発明に係るチップ抵抗器の製造方法の各工程の具体的な構成も、種々に変更自在である。

[0049]

本願発明に係るチップ抵抗器は、一対または二対の電極を設けたものに限らず、三対あるいはやれ以上の数の電極を設けた構成とすることもできる。これらの電極のうち、少なくとも一対の電極がやれらの並ぶ方向において抵抗体の端縁から離間した構成とされていれば、本願発明の技術的範囲に包摂される。上記端縁から電極までの具体的な寸法は限定されない。電極の数を多くした場合、たとえばやれらの一部をダミー電極とする使用法も可能である。

[0050]

電極については、メッキ処理によって形成することが簡易であるが、やはり本願発明はこれに限定されず、他の方法を用いてもかまわない。抵抗体の片面に絶縁層を形成する手段としては、転写などの手段を採用することもできる。本願発明に係るチップ抵抗器は、本顧発明に係るチップ抵抗器の製造方法とは異なる製造方法、友とえば図10を参照して説明した従来技術と同様な方法によって製造してもかまわないことは言うまでもない。本願発明は、チップ抵抗器を低抵抗にする場合に好適であるが、その具体的な抵抗値も限定されるものではない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明に係るチップ抵抗器の一例を示す斜視図である。

【図2】図1のII-II 断面図である。

【図3】図2の要部拡大図である。

【図4】(a)~(c)は、図1に示すチップ抵抗器の製造工程の一部を示す斜視図である。

【図5】(d)は、図1に示すチップ抵抗器の製造工程の一部を示す斜視図であり、(e)は、図1に示すチップ抵抗器の製造工程の一部を示す平面図である。

【図6】(a)は、本願発明に係るチップ抵抗器の他の例を示す正面図であり、(b)は、(a)の底面図であり、(c)は、(a)に示すチップ抵抗器を製造する工程例を示す要都平面図である。

【図7】(丸)は、本願発明に係るチップ抵抗器の他の例を示す正面図であり、(6)は、(丸)の底面図であり、(c)は、(丸)に示すチップ抵抗器を製造する工程例を示す要部平面図である。

【図8】(a)は、本願発明に係るチップ抵抗器の他の例を示す正面図であり、(b)は、(a)の底面図であり、(c)は、(a)に示すチップ抵抗器を製造する工程例を示す要部平面図である。

【図9】従来のチップ抵抗器の一例を示す斜視図である。

【図10】(a)~(e)は、従来のチップ抵抗器の製造方法の一例を示す説明図である

【符号の説明】

A チップ抵抗器

1 抵抗体

↑ a 端縁(抵抗体の)

1A プレート

2 オーパコート層

3 電極

4 絶縁層

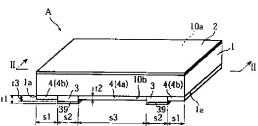
39 八ンゲ層

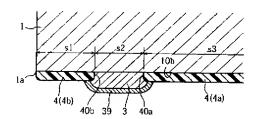
20

10

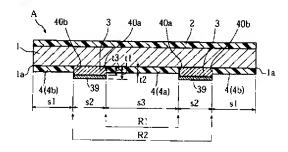
30

[図1]

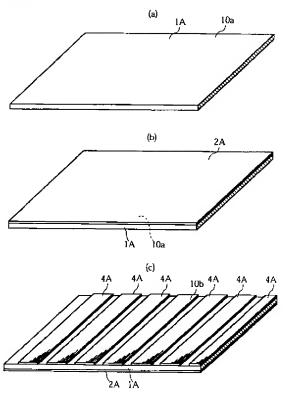




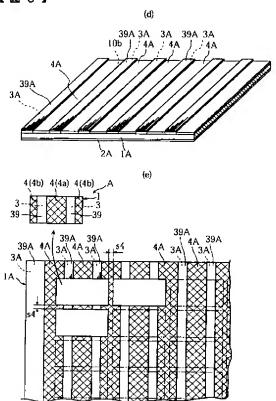
[2 2]



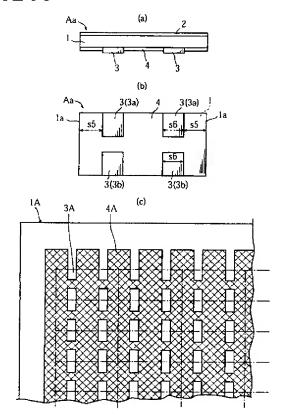
[24]



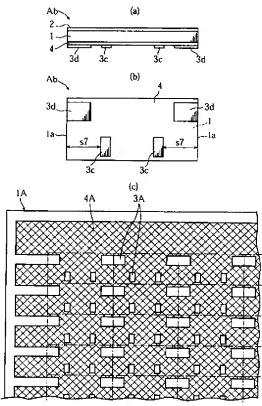
[**2**5]



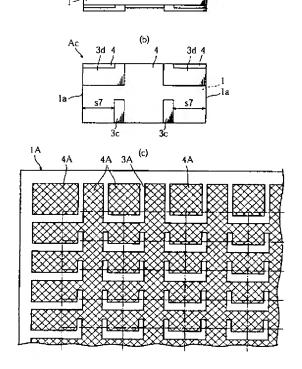
[**2**6]



[27]

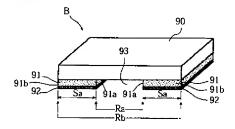


[282]

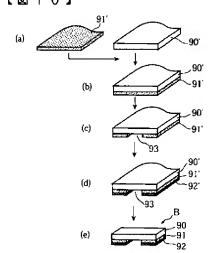


(a)

[29]



[図10]



フロントページの続き

(72)発明者 塚田 虎之 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 Fターム(参考) 5E082 BA30 BB01 CA02 CC08 CC16